DIALOG(R)File 351:Derwent FI. (c) 2002 Derwent Info Ltd. 1 rts. reserv.

003894780

WPI Acc No: 1984-040322/ 198407

XRAM Acc No: C84-017077 XRPX Acc No: N84-030440

Oxide single crystal mfr. - by converting crystalline oxide to non-crystalline form by abrupt cooling, and recrystallising

Patent Assignee: TOKYO SHIBAURA DENKI KK (TOKE) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 59003091 A 19840109 JP 82112062 A 19820629 198407 B

Priority Applications (No Type Date): JP 82112062 A 19820629 Patent Details: Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes JP 59003091 A 5

Abstract (Basic): JP 59003091 A

Crystalline oxide (e.g. ferrodielectric substances selected from Ba titanate, Sn titanate, Ca titanate, Mg titanate-lead zirconate, Ba stannate, Li niobate, Na niobate, K niobate, Li tantalate, Na tantalate, K tantalate, Pd germanate, Pd silicate, ZnO, Bi oxide, and lithium borate) is converted into noncrystalline substance by a liq. abrupt cooling method or a vapour deposition method on a base plate (e.g. sapphire single crystal plate, etc.). The crystalline oxide is recrystallised at a temp. below m.pt. + 300 deg.C, with a max. temp. above crystallisation temp. by seeding at one end of the oxide. The temp. of the recrystallisation is of a local temp. gradient.

The method can mass produce oxide single crystal having a large area and thickness of 1 mm or less and free of defects. The crystal used as elemental material for piezoelectric element, electro-optical elements, etc.

Title Terms: OXIDE; SINGLE; CRYSTAL; MANUFACTURE; CONVERT; CRYSTAL; OXIDE; NON; CRYSTAL; FORM; ABRUPT; COOLING; RECRYSTALLISATION

Index Terms/Additional Words: ELECTRO-OPTICAL; ELEMENT; PIEZOELECTRIC
Derwent Class: E37; L03; U11; X12

International Patent Class (Additional): C30B-001/06; C30B-029/22;
H01B-003/10; H01L-041/18

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): E31-D; E31-P05; E31-Q; E35; L02-A09

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C01; X12-E01B

Chemical Fragment Codes (M3):

- *01* A103 A111 A119 A212 A220 A256 A332 A350 A382 A422 A540 A541 A546 A673 A940 A980 C108 C730 C801 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M720 M903 N173 N511 N512 N513 N514 Q453 Q454
- *02* A546 A940 B114 B701 B712 B720 B831 C108 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M720 M903 N173 N511 N512 N513 N514 Q453 Q454
- *03* A383 A430 A940 C108 C550 C730 C801 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M720 M903 N173 N511 N512 N513 N514 Q453 Q454
- *04* A103 A940 B105 B701 B711 B720 B803 B831 C108 C802 C803 C804 C805 C807 M411 M720 M903 N173 N511 N512 N513 N514 Q453 Q454

Derwent Registry Numbers: 1501-P; 1501-S; 1520-P; 1520-S

THIS PAGE BLANK (USPTO)

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—3091

	識別記号	庁内整理番号 7417—4G	❸公開 昭和59年(1984)1月9日
// C 30 B 29/22 H 01 B 3/10		7417—4G 6843—5E	発明の数 1 審査請求 有
H 01 L 41/18	101	7131—5F	(全 5 百)

◎酸化物単結晶の製造方法

京芝浦電気株式会社総合研究所

内

②特 顧 昭57-112062

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

②出 願 昭57(1982)6月29日

川崎市幸区堀川町72番地

砂発 明 者 島賃専治

⑪代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

川崎市幸区小向東芝町1番地東

明 相 1

1. 発明の名称

酸化物単結晶の製造方法

2. 各許請求の範囲

- (1) 単相または固溶体から成る結晶質酸化物を、非晶質化した後、との非晶質酸化物を局部的を温度勾配下で、順次端部側より再結晶化するとを特徴とする酸化物単結晶の製造方法。
- (2) 結晶質酸化物の非晶質化を液体急冷法により行なうことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項配載の酸化物単結晶の製造方法。
- (3) 結晶質酸化物の非晶質化を、蒸着法により基板物質に付着させて行なりことを特徴とする特許財政の範囲第1項記載の酸化物単結晶の製造方法。
- (4) 遊板物質として単結品基板を用いたことを特徴とする特許請求の範囲第3項記載の酸化物単結晶の製造方法。
- (5) 再結晶化を、最高限度が結晶化限度以上 3. で、融点+300で以下の限度で行なうととを特

数とする特許請求の範囲第1項記載の酸化物単結晶の製造方法。

- (6) 再結晶化を、非晶質酸化物の一塊に積付けして行なりことを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の酸化物単結晶の製造方法。
- (7) 結晶質酸化物として強誘電体を用いたととを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の設化物単結晶の製造方法。
- (8) 強誘電体がテタン酸鉛、テタン酸パリウム、テタン酸ストロテウム、テタン酸カルシウム・アタン酸的、スポートロテクム・アタン酸的、スポートリウム、ニオブ酸カリウム、ニオブ酸カリウム、タンタル酸ナトリウム、タンタル酸カリウム、ゲルマン酸鉛、ケイ酸鉛、酸化亜鉛、酸化ピスマス、ホウ酸リテウムのうちかが少なくといる1種から成るととを特徴とする特許請求の範囲第7項記載の酸化物単結晶の製造方法。
- 3. 発明の弊組な説明

(弱明の技術分野)

本 発明は、圧電菓子、無電菓子、電気光学業子などの業子材料に用いられる酸化物単結晶の 製造方法に関するものである。

[発明の技術的背景とその問題点]

一般に薄膜あるいは厚膜状の酵電体酸化物単結晶は、弾性表面放デバイスや超音波トランス デューサなどの圧電素子、赤外憩センサー、パイロピジコンなどの無電素子、あるいは光変調器や光導波路などの電気光学素子として広く使用されている。

世来、このような薄膜あるいは厚膜状の筋関体の酸化物単結晶は、チョクラルスキー法によって溶酸酸化物から種付けして育成された大型単結晶をスライジング、研身などの加工工程を経て板状に形成し、実用に供されていた。

しかしながら、大面積の存膜あるいは厚膜状の単結晶を作製するとなると、大型単結晶が必要となるが、一般にクラックや欠陥の少ない大型単結晶はチックラルスキー法によって得ることは難しい。また必要とする単結晶の厚さが薄

化するととを特徴とするものである。

以下本務明を詳細に説明する。

本発明において用いる結晶質酸化物としては、例えば、強靭関体の他、酸化物の磁性材料などが用いるが関材料などが用いる。といる。 かいましては、例えばチョン酸・カーンのでは、例えばチョンのは、チョン酸では、ののかは、チョン酸では、ののかは、チョン酸では、のから、カーンのは、カー

とのような紡品質酸化物を非品質化する方法 としては、結晶質酸化物を一旦溶融して均質な 組成にした後、急冷して疑固させる液体急冷法 と、蒸板物質の上に蒸磨して成長させる蒸澄法 とに大別される。 くなるほど加工による損失が大きく、歩留が悪くなり、しかもスクライジングでは 1 mx 以下の 厚膜単結晶の作製は困難であった。

とのため、液相エピタキシャル法(LEP法) 気相エピタキシャル法(VEP法)などによって 薄膊あるいは厚膜の単結晶を作製する方法も従 来飲みられている。

しかしながらこれらの方法では銀成の均一な ものが得にくく、量強性が劣る上、多成分系の 単紡品の成長が極めて難しいなどの欠点がある。 [発明の目的]

本発明は、かかる点に鑑みなされたもので、 大面積で欠陥が少なく、1 m以下の薄膜や厚膜 の単結晶が得られ、しかも製造が容易であり、 貴強性に富むと共に低コストな酸化物単結晶の 製造方法を提供するものである。

〔発明の概要〕

本発明は単相または固落体から成る結晶質酸化物を、非晶質化した後、との非晶質酸化物を 局部的な温度勾配下で、限次端部側より再結晶

このようにして得られた厚膜状の非晶質酸化物 4 は例えば第2 図に示すように羽子板状に加工し、この上下両側に平行ヒーター5。 6 を近接して配置し、面積の小さい舞手側から局部的な温度勾配を与えながら順次加熱して再結晶化し、酸化物単結晶 6 を作製する。

との再結晶化における加熱手段としては、上 下の平行ヒーターδ,δに限らず、レーザーあ るいはアークイメージなどにより、風次加熱しても良い。

また再結晶化するための最高熱処理函度は、 便化物の預頻によって異なり、例えば酸化物が、 コングルエントに溶融する場合、その熱処理區 度は融点以上融点+300で以下が好ましい。融 点未満であると単結晶の成長速度が遅く量差性 が低下し、また融点+300でを越える高額度で は酸化物の成分が蒸発により相成個析を結し易 く、均質な酸化物単結晶が得られない。

さた酸化物がインコングルエントに溶験する 場合は本来の酸化物とは別の酸化物に分解する ため、溶酸することができたい。この場合の熱 処理協庭は結晶化融度以上で融点以下の温度 囲とすることにより、粒成及によって非晶質酸 化物から単結晶酸化物への成長を行なりとと できる。特にこの粒成長は通常の焼結体の 段と異なり温度の配下では非晶質からの、ある いは極めて微細を結晶粒からの粒成長となるた め単結晶の成長速度は減く、しかも1 = 以下の

また基板物質がガラス基板である場合は、予め基板表面に振く滞い単結晶膜または配向性の多結晶膜を付着させてかくと単結晶化が容易となる。この場合、付着する単結晶かよび多結晶膜は目的とする酸化物の裕子定数に近いものが線ましく、また配向性の多結晶態は層状化合物を用いることが好ましい。

〔発明の実施例〕

突拍例1

PbsGesOtt から成る組成の粉体 100 g を第1 図に示すように白金るつぼ」で溶融し、とれを 10 cm/sec の周速で回転するスチール製の双ロール g に流し込んで圧延急冷し、幅約 60 m、長さ 400 m、厚さ 500 μm の透明な厚膜を作製した。 海膜あるいは厚膜状であれば更に成長が速い。

また結晶質酸化物を蒸着法により非晶質化する方法としては、例えば高周波スパックリング法、 直流スパックリング法、 マグネトロンスパックリング法、イオンピームスパッタリング法、イオンプレーテイング法、 電子ピーム蒸着法、 化学蒸着法(CVD法)などが挙げられる。

例えばスパッタリング法による場合、第3図に対スポースパルア1と排気ペルルア1と排気ペルルア1と排気では、からは、からに対して、高周度限化物11のターケット12配便した、結晶質限化物11のターケット12配便した、結晶質限化物11のの水板13を配便して、高周度度である。次の著板目を上がまるので、13に対して、20に第4回に示する。次は、20に対して、20に対して、20に対して、20に対して、20に対して、20に対して、20に対して、20に対して、20に対して、20に対して、20に対して、20に対し、

との場合、基板としては、サファイヤ基板、

との厚膜の一部を取ってX額回析で調べたところ非晶質であることが確認された。この非晶質酸化物 4 を示差熱分析により結晶化温度を測定したところ、380 でで、融点は740 でであった。次にこの非晶質酸化物 4 を第 2 図に示すように、その上下両側に 2 本の白金ヒータ 5 を配價し、最高温度が800 で、温度勾配200 で/cm の条件下で、5 m/分 の速さで通過させて端部側から再結晶化した。

とのようにして得られた駅化物単船品の一部をX額ラウエ写真を扱ったところ、膜面がC面である PbgGe 3011 の単結晶であることが確認された。

との PbBGo 8011 は優れた無電券性を有する無電材料として利用されており、従来の大型単結品からのスライジングでは 1 m以下の厚膜形成は困難であったが、本発明方法では容易に製造することができた。

夹施例 2

第3回に示す高周波スパック装置を用い 0.76

PbT103 + 0.24CaTtOs (モル比)から成る組成の 焼結体をターケット」2として、ガス圧5×10⁻² Torrのアルゴン、酸素(混合比6:4)の雰囲 気中で放電させて、ターケット」2に対向して 配置されたガラス基板」2上に非晶質酸化物 ε の薄膜をスパック蒸増した。なかこの場合、ガ ラス悲板」3は窒息とした。また得られた薄膜 は紙80 mm、厚さ20 μmであり、こ れをX 超回析で調べたところ非晶質配化物を示差熱 分析で調べたところ結晶化温度 470 ℃、融点 1280 ℃であった。

このようにしてガラス基板 1 3 上に形成された非晶質酸化物 4 を第 4 図に示すように 2 本の白金ヒーター 5 により最高電度が 800 で、電度 勾配 300 で/cm の条件下で、 2 cm/分の速さで通過させて、端部 舞から順次再結晶化した。

このよりにして得られた酸化物単結晶 6 の一部を X 練ラウエ写真を撮ったところ、膜面が C 面であるペロプスカイト型の単結晶であること

者ととができるなど顕著な効果を有するもので ある。·

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例によるもので、液体急冷法により非晶質硬化物を作製している状態を示す斜視型、第2図は液体急冷法により得られた非晶質酸化物を再結晶化している状態を示す斜視図、第3図は高周波スペッタ装置により非晶質酸化物をスペッタ蒸着している状態を示す装置の機略図、第4図は碁板上にスペッタ蒸着された非晶質像化物を再結晶化している状態を示す斜視図である。

1…るつぼ、2…酸化物酸体、3…双ロール、4…非晶質酸化物、5…ヒーター、6…酸化物単結晶、9…真空容器、10…高周波電源、12…ターゲット、13基板。

出职人代理人 弁型士 鈴 江 武 彦

が確認された。

このPbTiOs酸化物學結晶は圧電材料として広く利用され、本発明方法によれば窓礁下でのスパックリングで且つ低価格のガラス基板コッを使用できると共に、100mm以下の薄膜も容易に得ることができる。また本発明により得られたPbTiOs酸化物學結晶は、配向動からのずれが2定以内で高配向していると共に使れたを例えば、原み方向の電気機械結合係数 Rt が70%、広がり方向の電気機械結合係数 Rt が70%、 チョクラルスキー法で得られた単結晶に近い性能を持っていまり、弾性表面波ディイスや圧電トランスデューサの素子として好速なものである。

(発明の効果)

以上脱明した如く、本発明に係る線化物単結 品の製造方法によれば、従来の大型単結晶から のスライジングに比べ、大面積で欠陥がなく1 mx以下の存膜や厚膜の単結晶が得られ、しかも 製造が容易で量産性に含み、低コストに製造す









